


**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PATEN**

Judul Karya Ilmiah : Semiconductor device including zener diode and method of manufacturing thereof
 Penulis Karya Ilmiah : Muhammad Priyono Tri Sulistyanto, S.T, M.Eng
 Status Penulis : Utama
 Identitas Karya Ilmiah : a. Nama paten : US Patent
 b. Nomor : US 2018/0175215 A1
 c. Edisi (bulan/tahun) : Juni/2018
 d. Penerbit : United States Patent and Trademark Office
 e. Jumlah halaman : 12
 f. URL : <http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?docid=20180175215>
 Kategori Publikasi Karya Ilmiah (beri √ pada kategor yang tepat) : Paten Internasional
 Paten Nasional

Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Paten		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	6		5.8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	18		17.5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	18		17.6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	18		17.9
Total = (100%)	60		58.8
Nilai Pengusul			
Catatan penilaian karya ilmiah oleh Reviewer: <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; color: blue;">Inforsinya diperbanyak</div>			

Malang, 20 Februari 2019
 Reviewer 1,


Wiji Setyaningsih, S.Kom, M.Kom
 NIDN: 0707028201
 Bidang Ilmu: Teknologi Informasi
 Jabatan Fungsional Dosen: Lektor
 Universitas Kanjuruhan Malang


LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PATEN

Judul Karya Ilmiah : Semiconductor device including zener diode and method of manufacturing thereof
 Penulis Karya Ilmiah : Muhammad Priyono Tri Sulistyanto, S.T, M.Eng
 Status Penulis : Utama
 Identitas Karya Ilmiah : a. Nama paten : US Patent
 b. Nomor : US 2018/0175215 A1
 c. Edisi (bulan/tahun) : Juni/2018
 d. Penerbit : United States Patent and Trademark Office
 e. Jumlah halaman : 12
 f. URL : <http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?docid=20180175215>
 Kategori Publikasi Karya Ilmiah (beri \checkmark pada kategor yang tepat) : Paten Internasional
 Paten Nasional

Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Paten		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	6		5,8
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	18		17,8
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	18		17,7
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	18		17,9
Total = (100%)	60		59,2
Nilai Pengusul			
Catatan penilaian karya ilmiah oleh Reviewer: <i>Klaim paten perlu ditetapkan.</i>			

Malang, 20 Februari 2019
 Reviewer 2,


Mahmud Yunus, S.Kom, M.Pd, M.T
 NIDN: 0716087501
 Bidang Ilmu: Teknik Informatika
 Jabatan Fungsional Dosen: Lektor
 STMIK PPKIA Pradnya Paramita